

ТЕПЛОЕМКОСТЬ СМЕШАННЫХ КРИСТАЛЛОВ  $TlInS_2-TlInSe_2$ 

*M. A. Алджанов, H. Г. Гусейнов,  
З. Н. Мамедов*

В настоящее время интенсивно изучаются фазовые переходы в кристаллах, связанные с модулированной структурой. Период модулированной структуры бывает как кратен, так и не кратен периоду исходной решетки (соизмеримая и несоизмеримая фазы). Исследование этих переходов в основном стимулировано тем, что до сих пор не ясна полная картина перехода из соизмеримой фазы в несоизмеримую [1].

В слоистых кристаллах  $TlGaSe_2$  и  $TlInS_2$  оптическими и калориметрическими исследованиями [2–5] были обнаружены ряд фазовых переходов, связанных с модулированной структурой.

Настоящая работа посвящена изучению влияния изоморфного замещения S на Se на теплоемкость  $C_p$  и на фазовые переходы в кристалле  $TlInS_2$ . С этой целью нами были проведены измерения  $C_p$  смешанных кристаллов  $TlInS_{2(1-x)}Se_{x}$  ( $x=0.1$ , 0.2) в интервале 4.2–350 K.

Измерения теплоемкости поликристаллических образцов проводи-

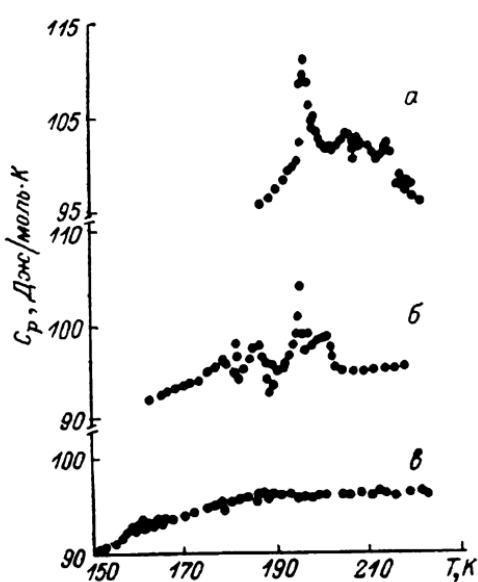


Рис. 1. Зависимость  $C_p$  (T) для: a —  $TlInS_2$ , b —  $TlInS_{1.8}Se_{0.2}$ , c —  $TlInS_{1.6}Se_{0.4}$ .

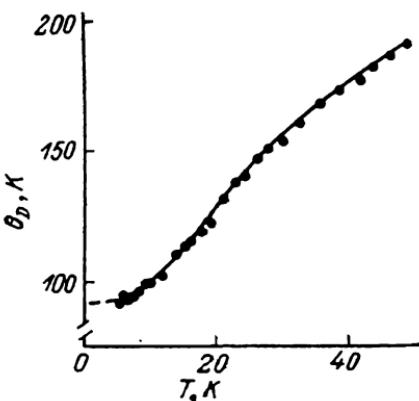


Рис. 2. Температурная зависимость  $\theta_D$  для  $TlInS_{1.8}Se_{0.2}$ .

лись методом вакуумной адиабатической калориметрии [5]. Температурный шаг измерения  $C_p$  составлял 0.5–1.5 K, скорость нагрева была равна 0.06–0.2 K/мин. Относительная погрешность в определении  $C_p$  при  $T > 10$  K составляла  $\approx 0.3\%$ , а ниже 10 K — 2 % от измеряемого значения.

На рис. 1 представлен результат исследования  $C_p$  системы  $TlInS_2-TlInSe_2$  в интервале 150–230 K. Из рис. 1 видно, что в области 170–202 K у  $C_p$  (T)  $TlInS_{1.8}Se_{0.2}$  имеется ряд аномалий. Отметим, что в районе аномалии образцы выдерживались при каждой температуре 20–30 мин. Максимальные значения аномалий теплоемкости наблюдаются при  $T_{11}=201$ ,  $T_c=195$ ,  $T_{i2}=186$ ,  $T_{ic}=181$  K. Из рис. 1 видно, что  $C_p$  (T)  $TlInS_{1.6}Se_{0.4}$  не имеет ярко выраженной аномалии — наблюдается небольшой размытый максимум в интервале 155–165 K.

Анализ экспериментальных данных показал, что ниже  $\approx 10$  K для  $TlInS_{1.8}Se_{0.2}$  и  $TlInS_{1.6}Se_{0.4}$  выполняется зависимость  $C_p \sim T^{2.8 \pm 0.1}$  с харак-

теристической температурой  $\theta_D = (95 \pm 2)$  К. Для  $\text{TIInS}_2$   $\theta_D = (92 \pm 0.3)$  К [4]. На рис. 2 приведена температурная зависимость  $\theta_D$  для  $\text{TIInS}_{1.8}\text{Se}_{0.2}$ . Ниже  $\approx 6-7$  К температурная зависимость теплоемкости изменяется по закону  $C_p \sim T^{2.1 \pm 0.1}$ , т. е. появляется дополнительный вклад в теплоемкость. Это обычно связывается с вкладом дефектов в  $C_p$ . Однако не исключен и вклад поверхностных эффектов в  $C_p$ , которые особенно проявляются в слоистых кристаллах при низких температурах [8].

Как видно из рис. 1, наблюдаемые аномалии на кривой  $C_p(T)$  для  $\text{TIInS}_{1.8}\text{Se}_{0.2}$  и  $\text{TIInS}_{1.6}\text{Se}_{0.4}$  сопровождаются малым тепловым эффектом. При 195 К скачок теплоемкости  $\text{TIInS}_{1.8}\text{Se}_{0.2}$  составляет  $\approx 9\%$ , для остальных аномалий не более 3—4 % от регулярных.

В области аномалий теплоемкости  $\text{TIInS}_{1.8}\text{Se}_{0.2}$  наряду с максимумами наблюдается и небольшой минимум от регулярной части  $C_p$ . Такое поведение  $C_p$  обнаружено и для других соединений [7], в которых наличие минимума на кривой  $C_p(T)$  предполагается связанным с возможностью политипных превращений или выделением метастабильной фазы.

Следует отметить, что наблюдаемые аномалии в  $C_p(T)$   $\text{TIInS}_{1.8}\text{Se}_{0.2}$  как и в  $\text{TlGaSe}_2$  [5]), зависят от цикла нагрев—охлаждение при повторных измерениях и скорости нагрева. При этом заметно (1—2°) смещаются температуры фазовых переходов. На рис. 1 показаны результаты одного из измерений с температурным шагом  $\Delta T = 0.9^\circ$  и скоростью нагрева 0.15 К/мин. Подобные явлений наблюдались и в [8, 9]. В соединениях  $\text{TlGaSe}_2$  и  $\text{TIInS}_2$  обнаружены несоизмеримые фазовые переходы [2, 3], для которых обычно характерен гистерезис исследуемых величин от температуры, и поэтому температура фазовых переходов может зависеть от скорости нагрева образца.

В [3] показано, что в  $\text{TIInS}_2$  при 220 К имеет место переход в несоизмеримую фазу, в интервале 202—195 К имеет место в сегнетоэлектрическую, а при  $\approx 170$  К переход в соизмеримую фазу. В [4] по измерению  $C_p$  обнаружены дополнительные аномалии в  $C_p(T)$  в области 196.9—214.9 К. На рис. 1 показано также поведение теплоемкости  $\text{TIInS}_2$  в интервале 170—250 К. Ниже сегнетоэлектрического фазового перехода ( $\leq 200$  К) авторы [3] обнаружили, что происходит перестройка модуляции структуры с возникновением соизмеримой структуры и новой несоизмеримости, величину и направление которой определить им не удалось. Оптические исследования  $\text{TIInS}_{1.8}\text{Se}_{0.2}$  показали [10], что в интервале 185—200 К существуют последовательные фазовые переходы, при  $\approx 200$  и 190 К реализуются переходы в несоизмеримую и сегнетофазу соответственно. Таким образом, можно предположить, что в соединении  $\text{TIInS}_2$  и аналогичном ему  $\text{TIInS}_{1.8}\text{Se}_{0.2}$  реализуются неполные дьявольские лестницы, так как переходы в соизмеримую фазу происходят не скачкообразно, а через несоизмеримые фазы [1].

## Л и т е р а т у р а

- [1] Bak P. Rep. Prog. Phys., 1982, vol. 45, p. 587.
- [2] Волков А. А., Гончаров Ю. Г., Козлов Г. В., Лебедев С. П., Прохоров А. М., Алиев Р. А., Аллахвердьев К. Р. Письма в ЖЭТФ, 1983, т. 37, № 11, с. 517—520.
- [3] Вахрушев С. Б., Жданов В. В., Кеятахеский Б. Е., Окунева Н. М., Аллахвердьев К. Р., Алиев Р. А., Сардарлы Р. М. Письма в ЖЭТФ, 1984, т. 39, № 6, с. 245—247.
- [4] Mamedov K. K., Abdullaev A. M., Kerimova E. M. Phys. St. Sol. (a), 1986, vol. 94, p. 115—119.
- [5] Allakverdiev K. R., Aldzanov M. A., Mamedov T. G. Sol. St. Commun., 1986, vol. 58, N 5, p. 295—297.
- [6] Косевич Ю. А., Сыркин Е. С. ФНТ, 1983, т. 9, № 6, с. 624—629.
- [7] Шелег А. У., Теханович Н. П., Якубенко Т. И. Док. АН БССР, 1982, т. 26, № 10, с. 882—885.
- [8] Бондарь А. В., Вихнин В. С., Рябченко С. М., Ячменев В. Е. ФТТ, 1983, т. 25, № 9, с. 2602—2609.

- [9] Заречкий В. В., Шелег А. У. ФТТ, 1986, т. 28, № 1, с. 63—71.  
[10] Аллахвердиев К. Р., Бабаев С. С., Бахышов Н. А., Мамедов Т. Г. ФТТ, 1985,  
т. 27, № 12, с. 3699—3701.

Институт физики АН АзССР  
Баку

Поступило в Редакцию  
29 апреля 1987 г.  
В окончательной редакции  
20 июля 1987 г.

УДК 537.611.44

Физика твердого тела, том 30, в. 2, 1988  
Solid State Physics, vol. 30, № 2, 1988

## МАГНИТНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД, ВЫЗВАННЫЙ ДАВЛЕНИЕМ, ВО ФТОРОСИЛИКАТЕ МАРГАНЦА

В. П. Дьяконов, Э. Е. Зубов, И. М. Фита

В низкотемпературном магнетике фторосиликате марганца величины обменного, дипольного и одноионного взаимодействий сравнимы. В подобных объектах с помощью метода высокого давления, воздействующего как на межионные взаимодействия, так и на кристаллическое поле, можно весьма эффективно изменять соотношение взаимодействий, определяющее магнитное состояние кристалла.

Двухкомплексное соединение  $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6][\text{SiF}_6]$  кристаллизуется в структуре типа CsCl. Основное состояние  $\text{Mn}^{2+}-^6S$  ( $s=5/2$ ) расщеплено совместным действием спин-орбитального взаимодействия и кристаллического поля на три крамерсовых дублета, отстоящие на величины  $2D$  и  $4D$ , где  $D = -18.7$  мК, т. е. нижний уровень  $m = \pm 5/2$  [1]. Известна убывающая зависимость  $D$  от давления для  $\text{Mn}^{2+}$  в  $\text{ZnSiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  [2]. Установлено [1], что ниже  $T_N = 0.15$  К в  $\text{MnSiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  имеет место антиферромагнитное (АФМ) упорядочение вдоль гексагональной оси кристалла со слабым ферромагнитным (ФМ) моментом в базисной плоскости (подрешетки отклонены от оси на угол  $\sim 1^\circ$ ), происхождение которого видимо связано с структурным переходом  $P\bar{3}m1 \leftrightarrow P21/C$  при  $T = 230$  К [3].

В работе экспериментально изучено влияние гидростатического давления на температуру и характер магнитного упорядочения в  $\text{MnSiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ . Измерения магнитной восприимчивости проведены в рефрижераторе  $^3\text{He}-^4\text{He}$  в области температур  $4.2 \pm 0.05$  К в полях до 3 кЭ при фиксированных давлениях  $P$  до 8 кбар. Восприимчивость  $\chi$  измерялась индукционным методом (в эксперименте значения параметров переменного поля  $h$  выбирались в пределах  $h_0 = 0.3-3$  Э,  $f = 30-300$  Гц) на двух цилиндрических образцах ( $4\pi N = 0.5$ ), вырезанных вдоль и перпендикулярно гексагональной оси (ось  $c$ ). Давление создавалось в контейнере из бериллиевой бронзы и измерялось при гелиевых температурах.

Данные  $\chi(T, H=0)$  и  $\chi(H, T=\text{const})$  при  $P=0$  показывают АФМ упорядочение ниже  $T_N = 153$  мК. Намагничивание вдоль оси  $c$  носит метамагнитный характер (спин-флоп фаза не реализуется;  $H_c(T=0) = -660$  Э), обусловленный сильной одноионной анизотропией типа легкая ось. С увеличением  $P$  магнитные свойства  $\text{MnSiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  резко изменяются. Восприимчивость вдоль  $c$  быстро возрастает и при  $P \geq 1.1$  кбар достигает величины  $1/4\pi N$  при  $T \leq T_c(P)$ , что свидетельствует о ФМ характере упорядочения (в области  $1.1 \leq P \leq 8$  кбар максимальные значения  $\chi_c$  совпадают с точностью 0.5 %). При этих давлениях намагниченность вдоль  $c$  близка к насыщению в полях  $\sim 4\pi N m$  ( $\sim 80$  Э при  $T=0$ ). Зависимость поля анизотропии  $H_A$  от  $P$ , полученная из данных  $\chi_c(H)$ , ка-